



# PSR-4000 H85/CA-40 H85

## Характеристика

PSR-4000 H85 - Жидкая фоточувствительная термоотверждаемая защитная паяльная маска, наносимая сеткографическим методом, проявляется в водощелочных растворах и обладает отличной устойчивостью к водорастворимым флюсам.

## Спецификация

Резист	PSR-4000 H85
Отвердитель	CA-40 H85
Цвет	Зеленый
Соотношение при смешивании	Резист 750г/Отвердитель 300г
Вязкость	160+\-20 П (Вискозиметр ЕНD при 25°C)
Содержание твердых веществ	75 % по массе
Удельный вес	1,3
Предварительная сушка	60 мин при 80°C максимум
Энергия экспонирования	300-400 мДж/см <sup>2</sup> (на поверхности маски)
Гарантированный срок годности смеси	24 часа (25°С или ниже)

## Условия процесса

## Подготовка материала

Паяльная маска серии PSR-4000 производится 2-компонентной – основной компонент и отвердитель

- 1) Откройте упаковку, когда она достигнет комнатной температуры.
- 2) Отдельно тщательно перемешайте компоненты лопаточкой перед смешиванием.
- 3) Отвердитель вливается в основной компонент и перемешивается в течение 10-15 минут до образования гомогенной смеси.
- \* Рекомендуемый тип миксеров:
  - -Настольный тип при медленном вращении
  - -Пропеллерный вал при низких об./мин
- \* Вибро-перемешивание не подходит Ухудшается тиксотропность Возможно также ручное перемешивание
- 4) Добавление разбавителя обычно не требуется. Однако при несоответствии вязкости допускается разбавление не более чем на 2%.

# Подготовка поверхности

Для оптимальной адгезии необходима разница по высоте между пиками и впадинами шероховатости медной поверхности до 1,5-2,0 мкм

Механическая подготовка (в основном линейная структура профиля поверхности)

- 1. Кислотная промывка ( $H_2SO_4$ ) + шлифование (3M Scotch Brite rolls #600 + #1000) по слою гальванически наращенной меди
- 2. Пемзовая очистка + кислотная промывка по слою гальванически наращенной меди
- (\* При шлифовке могут оставаться частички шлифовальных инструментов на краях меди) Химическая подготовка ("точечный" профиль поверхности)
- 1. MEC Etchbond CZ-8100 + Anti-turnish CL-8300 Наилучшая адгезия (рекомендовано Таіуо)
- 2. Персульфат натрия и т.п.

Промывка водой – Должна быть высококачественной

- 1. Необходима деминерализованная вода (мягкая). Деионизованная вода рекомендуется.
- 2. Большинство проблем, возникающих при нанесении маски, часто вызвано окислением меди после покрытия, которое вызвано наличием загрязнений от нечистой промывной воды. Это приводит к браку всего процесса.



#### Нанесение

Рекомендуемый тип сетки – 100-125 ячеек на дюйм (39-49 на сантиметр)

Рекомендуемый угол наклона ракеля 22,5°

Толщина маски в сыром виде около 30-35 мкм, что соответствует расходу маски 100-120 г/м<sup>2</sup>

Факторы, влияющие на свойства покрытия:

	Толщина паяльной маски	Перекрытие краев рисунка плать	
	Толще ⇔ Тоньше	Хуже ⇔ Лучше	
Размер ячейки сетки	Крупнее ⇔ Мельче	Мельче ⇔ Крупнее	
Твердость ракеля	Мягче ⇔ Тверже	Тверже ⇔ Мягче	
Угол ракеля	Меньше ⇔ Больше	Больше ⇔ Меньше	
Скорость ракеля	Быстрее ⇔ Медленнее	Быстрее ⇔ Медленнее	
Давление печати	Ниже ⇔ Выше	Выше ⇔ Ниже	
Вязкость материала маски	Выше ⇔ Ниже	Ниже ⇔ Выше	

<sup>\*</sup>Многие факторы взаимосвязаны

#### Выдержка

После нанесения покрытия необходима выдержка заготовок в горизонтальном положении в течение 10 мин. для:

- 1) Выхода воздушных микропузырьков
- 2) Испарения растворителя перед предварительной сушкой. Необходима хорошая циркуляция воздуха, если процесс выдержки производится в специальном модуле
- 3) Время выдержки может быть увеличено для высокой толщины медного покрытия, и режимы могут быть экстремально приближены к условиям предварительной сушки (по согласованию с производителем маски)

## Предварительная сушка

Цель сушки – до полного удаления органических растворителей.

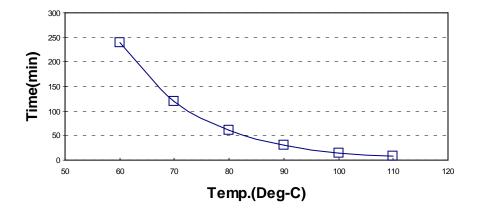
1) Общее время сушки не должно превышать 60 мин при 80°C:

Для двусторонних плат время сушки:

- для первой стороны 10-15 мин.
- для второй стороны 20-25 мин.
- \*Время сушки отсчитывается с момента достижения заданной температуры в печи.
- 2) Недостаточная предварительная сушка, т.е. наличие в покрытии остатков растворителя, который препятствует УФ-полимеризации при экспонировании, может привести к следующим дефектам:
- Плохое разрешение (подмывание края маски при проявлении); посветление маски в результате абсорбции влаги
- Прилипание фотошаблона к маске при экспонировании; отпечатки пальцев и контактирующих деталей конвейера установки проявления на поверхности маски

# Зависимость общего времени сушки от температуры в печи:

# **Tackdry Window Diagram**





# Экспонирование

Рекомендуются ртутные лампы, легированные железом (металлогалоидные лампы). Такие лампы с длиной волны 365 нм обеспечивают наилучшую УФ-полимеризацию маски. Энергия экспонирования 300-400 мДж/см² (на поверхности маски). Нужно учитывать, что фотошаблоны с защитными покрытиями поглощают до 30-50% УФ-энергии.

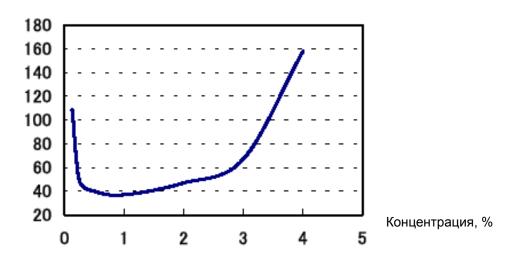
#### Выдержка

Для завершения реакций полимеризации необходимо выдержать заготовки в течение 10-15 минут.

## Проявление

- 1) 1%-ный раствор Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> обеспечивает оптимальное качество проявления
- 2) Температура раствора 30°С / Давление распыления 0.2MPa (2,0-2,5 кг/см²)/ время проявления 60-90 сек. стандартные условия проявления





3)Последующая качественная промывка водой обеспечит полное удаление остатков проявителя с поверхности заготовок:

Температура – 30°С или ниже

Давление распыления —  $1,0-1,5 \text{ кг/см}^2$ 

Время – 45-60 сек

## Отверждение маски

Для обеспечения полной полимеризации, необходимой для получения необходимых механических, химических и электрических свойств маски необходимо соблюдать режимы отверждения:

- 1) Отвержение в конвекционной печи в течение 60 мин при  $150^{\circ}$ С
- 2) Контроль эффективности циркуляции и вытяжки воздуха в печи для
- исключения конденсации компонентов маски
- обеспечения необходимого температурного профиля внутри печи.
- 3) Превышение времени выдержки или температуры приводит к возникновению риска:
- образования оксида меди под маской
- паяльная маска становится твердой и хрупкой (чрезмерное УФ-отверждение вызывает тот же эффект)

## УФ-удар

Обычно для данной масок серии PSR-4000 не требуется операция УФ-отверждения. Но следующие случаи могут вызвать необходимость УФ-удара в 2000-3000 мДж/см<sup>2</sup>

- Для повышения химической стойкости к процессам химического никеля/золота и хим. лужения.
- Для снижения ионных загрязнений от флюсов для НАL процессов
- В некоторых случаях как предупредительная мера от побеления маски вследствие абсорбции влаги после НАL процессов



## Рекомендации

- Рекомендуемые технологические условия чистая комната с температурой 20-25°С, относительной влажностью 50-60%. Избегать воздействия прямого и отраженного солнечного света и света ламп дневного света. Работать в желтом свете.
- Дать маске достичь комнатной температуры, тщательно перемешать резист и отвердитель
- Оптимальная толщина покрытия 10-20 мкм после сушки на поверхности проводника. Утоньшение маски ведет к снижению стойкости к воздействию припоя, химической стойкости и никель-золоту. Утолщение маски ведет к ее «подпроявлению форма обратной трапеции» и ухудшению характеристик при предварительной сушке.
- Оптимальные условия сушки и рабочего диапазона варьируется от типа машины и количества загруженных заготовок. Проводите проверочные нанесения перед запуском серии для определения оптимума.
- Оптимальная энергия экспонирования зависит от типа базового материала (FR4 с УФ блокировкой или без, полиимид или др.) и толщины маски. Оптимум определяется с учетом следующих факторов: минимальный шаг окон в маске (с учетом подпроявления), глянцевость поверхности, экспонирование обратной стороны и пр.
- Концентрация и температура раствора проявления, давление на форсунках, время и прочие параметры должны точно контролироваться. Недостаток контроля может привести к ухудшению проявления и увеличению «подпроявления»
- Условия сушки маски должны рассматриваться совместно с маркировочными красками. Недостаточная или избыточная сушка ухудшает конечные свойства

# Характеристики

Фоточувствительность

Тип	Толщина	Энергия	Выдержка	Чувствительность
Kodak №2		150 мДж/см <sup>2</sup>		5 шаг
кочак №2 (клин 21 ступень)	20 мкм	300 мДж/см <sup>2</sup>	1 мин	8 шаг
(клин 21 ступень)		400 мДж/см <sup>2</sup>		9 шаг
Разрешение		150 мДж/см <sup>2</sup>		80 мкм
(между контактами	40+/-2 мкм	300 мДж/см <sup>2</sup>	1 мин	60 мкм
QFP)		400 мДж/см <sup>2</sup>		50 мкм

Энергия измерена на поверхности маски. Использовалась рама экспонирования ORC HMW-680GW (7kW)

Диапазон температур предварительной сушки

Время сушки (мин при 80°C)	40	50	60	70	80
Проявляемость	Да	Да	Да	Нет	Нет



# Результаты тестирования

Тип	Метод тестирования	Результат
Адгезия	JIS DO202, перекрестное нанесение царапин, прочность на отрыв скотча	100/100
Твердость	JIS K5400, на поверхности меди	6H
Устойчивость к припою	Поток припоя, флюс со смолами, 10 с при 260°C, 3 цикла	Пройден
Устойчивость к растворителям	РМА, 30 мин при комн темп, отклеивание ленты	Пройден
Устойчивость к кислотам	10% H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> , 30 мин при комн. темп, отклеивание ленты	Пройден
Устойчивость к щелочам	10% NaOH, 30 мин при комн. темп, отклеивание ленты	Пройден
Сопротивление изоляции	IPC-B-25 Палитра В, 25°С/65% влажность, 500 В, 1 мин При повышенной влажности: 25-65°С/90% влажность, пост. ток 100В, 7 дней	Начальный 3,59x10 <sup>14</sup> Ом Конечный 3,58x10 <sup>13</sup> Ом
Диэлектрическая постоянная	JIS C6481, 1МГц. При повышенной влажности: 25-65°C/90% влажность, 7 дней	Начальный 3,96 Конечный 4,30
Фактор рассеяния	JIS C6481, 1МГц. При повышенной влажности: 25-65°C/90% влажность, 7 дней	Начальный 0,018 Конечный 0,030

<sup>\*</sup>Результаты теста основаны на лабораторных испытаниях